보도시점 2026.11.17.(화) 배포즉시 배포 2026.11.17.(화)

지식재산처, 반도체 검사 핵심기술 경쟁력 강화를 위해 산업현장 찾는다

- 반도체 검사 전문기업 ㈜티에스이 방문하여 산업현장 의견 청취 -
- 프로브카드 특허출원 현황 및 기술동향 발표 -

지식재산처(처장 김용선)는 11. 17.(화) 13시 30분 ㈜티에스이(충남 천안시)를 방문하여 반도체 검사 분야 핵심기술 경쟁력 강화를 위한 간담회를 개최했다고 밝혔다.

㈜티에스이는 반도체 검사장비 및 부품 분야에서 기술력을 축적해 온 국내 전문기업으로, 메모리 반도체용 프로브카드 등 다양한 검사 해결책을 개발·공급하고 있다.

이번 간담회는 ㈜티에스이를 방문하여 최신 기술개발 동향을 살펴보고, 반도체 산업 현장의 지식재산 관련 문제사항과 건의사항을 청취하기 위해 마련되었다. 지식재산처는 반도체 기업의 연구개발과 특허전략 수립에 실질적인 도움이 될 수 있도록 반도체 프로브카드* 관련 특허출원 현황과 최신 기술동향을 공유했다.

* 프로브카드(Probe Card) : 반도체 웨이퍼에 형성된 칩의 전극에 미세한 탐침을 접촉시켜 전기적 특성과 정상 작동 여부를 검사하는 핵심 검사 부품

지식재산처는 이번 간담회를 통해 청취한 산업 현장의 의견을 반도체 분야 특허심사 정책에 반영하는 한편, 기업의 핵심기술이 신속하고 정확하게 권리화될 수 있도록 산업계와의 소통을 더욱 강화해 나갈 방침이다.

지식재산처 김희태 반도체심사추진단장은 “반도체 프로브카드는 메모리 및 시스템 반도체의 수율과 품질을 좌우하는 핵심 기술”이라면서 “앞으로도 현장과의 소통 채널을 상시 유지하여, 혁신적인 아이디어가 신속하게 지식재산권으로 안착할 수 있도록 현장 중심의 지식재산 행정을 펼쳐나가겠다”고 밝혔다.

※ 붙임 : 지식재산처 - ㈜티에스이 간담회 계획

담당부서	반도체심사추진단 반도체조립공정심사팀	책임자	과 장	이동영 (042-481-5079)
		담당자	사무관	정구원 (042-481-8135)

붙임1 **지식재산처 - (주)티에스이 간담회 사진 및 사진 설명**



사진 1: 지식재산처 김희태 반도체심사추진단장(앞줄 왼쪽 3번째)이 김명진 ㈜티에스이 대표이사(앞줄 왼쪽 2번째) 및 참석자들과 간담회를 마치고 기념촬영을 하고 있다.

붙임2 **지식재산처 - (주)티에스이 간담회 계획**

□ 개 요

o 일시 : '26. 11. 17.(화) 13:30~15:00

o 장소 : (주)티에스이* (충남 천안시 서북구 직산읍 군수1길 189)

* 반도체 검사장비·부품 전문기업으로 프로브 카드, 테스트 인터페이스 보드 등 개발·공급

o 참석자

- **(지식재산처)** 김희태 반도체심사추진단장, 이동영 반도체조립공정 심사팀장, 오경환, 정구원, 임종형 심사관 등 5명
- **(티에스이)** 김명진 부회장(또는 김철호 부회장), 백대현 전무이사, 김진석 수석부장, 김지은 차장, 김창숙 선임 등 5명

□ 일 정

시 간	일 정	담 당
13:30~13:35 (5분)	환영사	(주)티에스이 김명진 부회장
13:35~13:40 (5분)	인사 말씀	지식재산처 김희태 단장
13:40~13:50 (10분)	(주)티에스이 소개	(주)티에스이 담당
13:50~14:00 (10분)	지식재산처 반도체 산업 지원 정책 발표	지식재산처 정구원 심사관
14:00~14:15 (15분)	프로브카드 산업 및 특허 출원 동향 발표	지식재산처 오경환 심사관
14:15~15:00 (45분)	지식재산 관련 애로사항 청취 및 상담	참석자 전원